



**International
Standard**

ISO 20263

**Microbeam analysis — Analytical
electron microscopy — Method
for the determination of interface
position in the cross-sectional
image of the layered materials**

*Analyse par microfaisceaux — Microscopie électronique
analytique — Méthode de détermination de la position
d'interface dans l'image de coupe transversale des matériaux en
couches*

**Second edition
2024-11**

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn